

CM1113-DCC 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.500 V	精度 ± 25 mV
• 过充电解除电压	4.300 V	精度 ± 45 mV
• 过放电保护电压	2.860 V	精度 ± 50 mV
• 过放电解除电压	3.050 V	精度 ± 100 mV
• 过电流检测电压	0.050 V	精度 ± 5 mV
• 短路检测电压	0.500 V	精度 ± 50 mV
• 充电过流检测电压	-0.050 V	精度 ± 8 mV

2) 负载检测功能

3) 充电器检测功能

4) 向 0V 电池充电功能

允许

5) 休眠功能

有

6) 放电过流状态的解除条件

断开负载

7) 放电过流状态的解除电压

V_{RIOV}

8) 低电流消耗

• 工作时	1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
• 休眠时	0.05 μ A (最大值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)

9) RoHS、无铅、无卤素

10) 内置低导通内阻 N-MOSFET

- $V_{DS} = 15\text{V}$
- ESD Rating: 2000V HBM

■ 应用领域

- 智能穿戴设备
- 蓝牙耳机

■ 封装

- DFN 2×2-6L

■ 系统功能框图

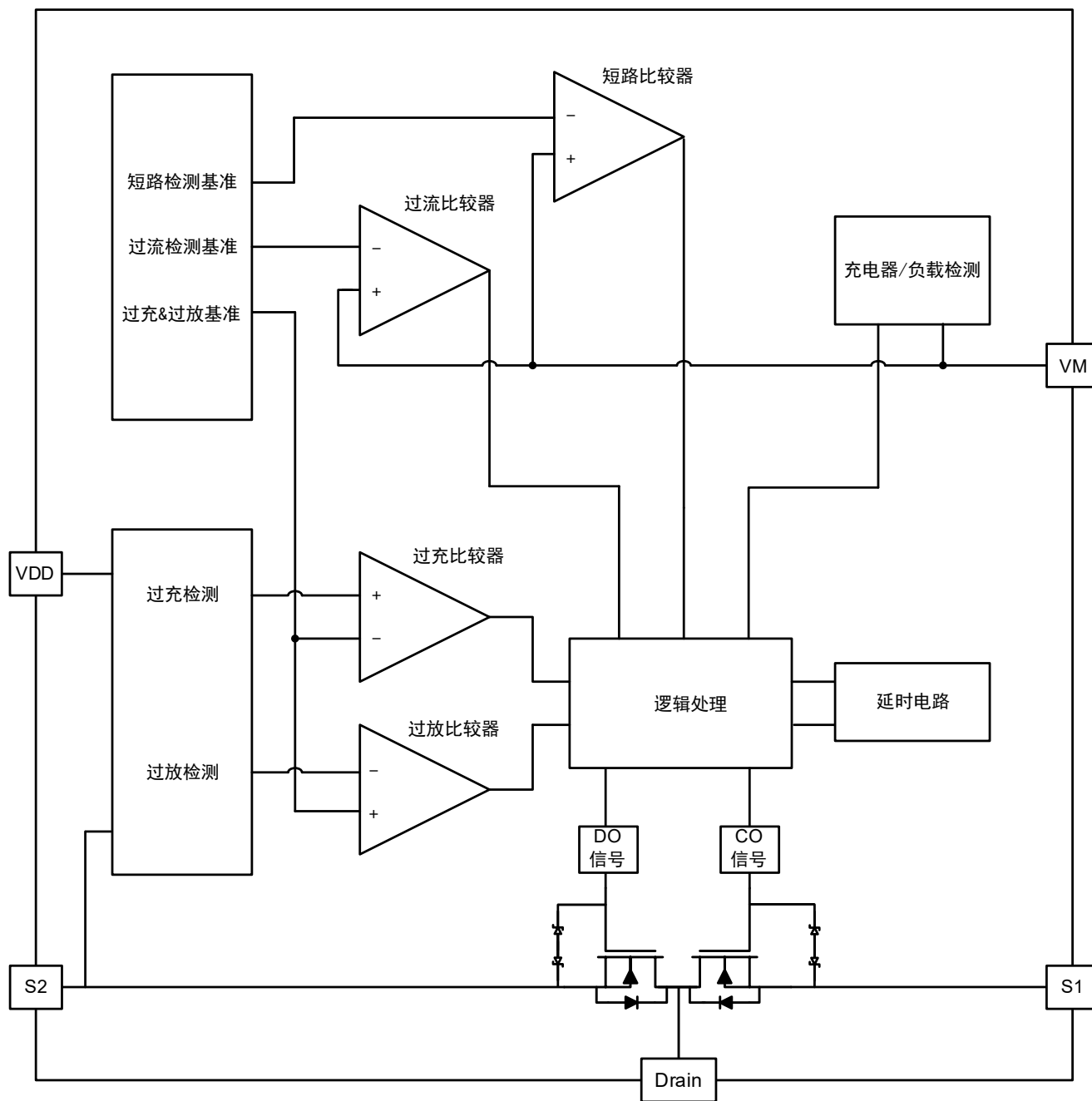


图 1

■ 引脚排列图

DFN 2×2-6L 封装

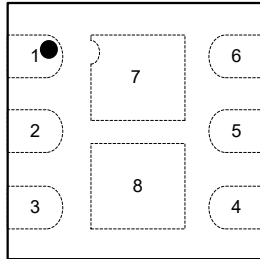


图 2 顶视图

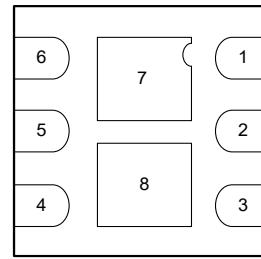


图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	VM	充放电电流检测端，与充电器或负载的负极连接
2	S1	充电 MOSFET 源级端，与充电器或负载的负极连接
3	S1	充电 MOSFET 源级端，与充电器或负载的负极连接
4	S2	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
5	S2	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
6	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
7	-	芯片衬底连接端，悬空
8	-	充放电 MOSFET 的共漏连接端，悬空

表 1

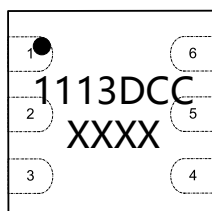
■ 命名规则

CM1113-DCC

MOS 内阻参数

产品型号代码, 从 A~ZZ 字母

■ 印字说明



第一行: 产品系列代码

第二行: 生产批次

图 4

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	$R_{SS(ON)}$	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电 过流 V_{EC}	短路保护 电压 V_{SHORT}	充电 电流 V_{CHA}
CM1113-DCC	60 mΩ	4.500 V	4.300 V	2.860 V	3.050 V	0.050 V	0.500 V	-0.050 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电功能	放电过流状态 解除条件	放电过流状态 解除电压	过充自恢复 功能	休眠功能
CM1113-DCC	允许	断开负载	V_{RIOV}	无	有

表 3

3. 延迟时间

产品名称	过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
CM1113-DCC	1000 ms	64 ms	16 ms	16 ms	280 μs

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
Gate-Source 耐压	V _{GS}	±12	V
Drain-Source 耐压	V _{DS}	15	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPE}	VDD=3.5V, V _{VM} =0V	-	1.5	2.1	μA
休眠电流	I _{PDN}	VDD=V _{VM} =1.5V	-	0	0.05	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.475	4.500	4.525	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.255	4.300	4.345	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 1.5V	2.810	2.860	2.910	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=1.5 → 3.5V	2.950	3.050	3.150	V
放电过流保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0→0.30V	0.045	0.050	0.055	V
短路保护电压	V _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	0.450	0.500	0.550	V
充电过流保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	-0.058	-0.050	-0.042	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.4	VDD-1.0	VDD-0.6	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	44	64	84	ms
放电过流保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0→0.30V	11	16	21	ms
充电过流保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	11	16	21	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	196	280	504	μs
放电过流解除延时	T _{ECR}	VM-VSS=0.30→0V	0.5	1.0	1.5	ms
充电过流解除延时	T _{CHAR}	VSS-VM=0.30→0V	0.5	1.0	1.5	ms
短路解除延时	T _{SHORTR}	VM -VSS=1.5→0V	0.5	1.0	1.5	ms
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMC}	VDD=1.8V, V _{VM} =0V	750	1500	3000	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.5V, V _{VM} =1.0V	10	20	30	kΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: Ta = -20°C ~ +60°C*1)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPE}	VDD=3.5V, V _{VM} =0V	-	1.5	4.0	μA
休眠电流	I _{PDN}	VDD=V _{VM} =1.5V	-	0	0.2	μA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.450	4.500	4.550	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.210	4.300	4.390	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 1.5V	2.760	2.860	2.960	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=1.5 → 3.5V	2.850	3.050	3.250	V
放电过流保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0→0.30V	0.040	0.050	0.060	V
短路保护电压	V _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	0.420	0.500	0.580	V
充电过流保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	-0.060	-0.050	-0.040	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.6	VDD-1.0	VDD-0.4	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	500	1000	1500	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	32	64	96	ms
放电过流保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0→0.30V	8	16	24	ms
充电过流保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	8	16	24	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	140	280	560	μs
放电过流解除延时	T _{ECR}	VM-VSS=0.30→0V	0.1	1.0	2.0	ms
充电过流解除延时	T _{CHAR}	VSS-VM=0.30→0V	0.1	1.0	2.0	ms
短路解除延时	T _{SHORTR}	VM -VSS=1.5→0V	0.1	1.0	2.0	ms
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMC}	VDD=1.8V, V _{VM} =0V	500	1500	4500	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.5V, V _{VM} =1.0V	7.5	20	40	kΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能)	V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	1.5	-	-	V

表 7

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VSS=0V)

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
漏源漏电流	I_{DSS}	-	-	1.0	μA	$V_{DS}=15V$
源源导通内阻 1	$R_{SS(on)1}$	50	67	82	m Ω	$V_{DD}=3.0V, I_D=1.0A$
源源导通内阻 2	$R_{SS(on)2}$	45	60	75	m Ω	$V_{DD}=3.8V, I_D=1.0A$
源源导通内阻 3	$R_{SS(on)3}$	40	55	70	m Ω	$V_{DD}=4.2V, I_D=1.0A$
源漏二极管正向导通电压	V_{SD}	0.4	0.7	1.2	V	$I_S=1.0A, V_{GS}=0V$

表 8

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, VSS=0V)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0V$	0.50	0.74	1.04	A	$V_{EC}=0.050V$ $V_{CHA}=-0.050V$ $V_{SHORT}=0.500V$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8V$	0.56	0.84	1.30	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2V$	0.60	0.90	1.44	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0V$	0.48	0.74	1.08	A	
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8V$	0.52	0.84	1.32	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2V$	0.56	0.90	1.50	A	
短路电流值	I_{SHORT1}	$V_{DD}=3.0V$	5.20	7.45	10.50	A	
	I_{SHORT2}	$V_{DD}=3.8V$	5.60	8.30	12.90	A	
	I_{SHORT3}	$V_{DD}=4.2V$	6.00	9.10	14.50	A	

表 9

(除特殊注明以外 : Ta = -20°C ~ +60°C, VSS=0V)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
放电过流电流值	I_{EC1}	$V_{DD}=3.0V$	0.48	0.75	1.20	A	$V_{EC}=0.050V$ $V_{CHA}=-0.050V$ $V_{SHORT}=0.500V$
	I_{EC2}	$V_{DD}=3.8V$	0.53	0.83	1.34	A	
	I_{EC3}	$V_{DD}=4.2V$	0.57	0.91	1.50	A	
充电过流电流值	I_{CHA1}	$V_{DD}=3.0V$	0.48	0.75	1.20	A	
	I_{CHA2}	$V_{DD}=3.8V$	0.53	0.83	1.34	A	
	I_{CHA3}	$V_{DD}=4.2V$	0.57	0.91	1.50	A	
短路电流值	I_{SHORT1}	$V_{DD}=3.0V$	5.12	7.46	11.60	A	
	I_{SHORT2}	$V_{DD}=3.8V$	5.60	8.33	12.89	A	
	I_{SHORT3}	$V_{DD}=4.2V$	6.00	9.09	14.50	A	

表 10

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，且VM端子电压在充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上并在放电过流保护电压（ V_{EC} ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

电池电压上升到 V_{OC} 以上并持续了一段时间 T_{OC} ，CO 端子的输出就会反转，将充电控制 MOS 管关断，停止充电，这就称为过充电状态。电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下并持续了一段时间 T_{OCR} ，就会解除过充电状态，恢复为正常状态。

进入过充电状态后，要解除过充电状态，有以下两种情况：

- 1) 断开充电器，不连接负载且 $V_{CHA} < V_{VM} < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下时，过充电状态就会释放
- 2) 断开充电器，连接负载，如 $V_{VM} > V_{EC}$ ，此时只需 $V_{DD} < V_{OC}$ ，过充电状态就会释放，此功能称作负载检测功能。

注意：检测到过充电后，如果一直连接充电器，那么即使电芯电压降低到 V_{OCR} 以下，过充电状态也无法释放。通过断开充电器连接，且 $V_{VM} > V_{CHA}$ 才能解除过充放电状态。

3. 过放电状态

电池电压降低到 V_{OD} 以下并持续了一段时间 T_{OD} ，DO 端子的输出就会反转，将放电控制 MOS 管关断，停止放电，这就称为过放电状态。电池电压上升到过放电解除电压 V_{ODR} 以上并持续了一段时间 T_{ODR} ，就会解除过放电状态，恢复为正常状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有以下几种情况：

- 1) 连接充电器，若 VM 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电检测电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 VM 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间（ T_{EC} ），则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间（ T_{SHORT} ），则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。进入充电过流保护状态后，如果断开充电器使VM端子电压高于充电过流检测电压（ V_{CHA} ）时，充电

过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向 0V 电池充电的充电器起始电压(V_{0CH})时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通(CO 端子打开)，开始充电。这时，放电控制 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，IC 进入正常工作状态。

注意：请询问电池供应商，确认所购买的电池是否具备“允许向0V电池充电”的功能，还是“禁止向0V电池充电”的功能。

■ 典型应用电路

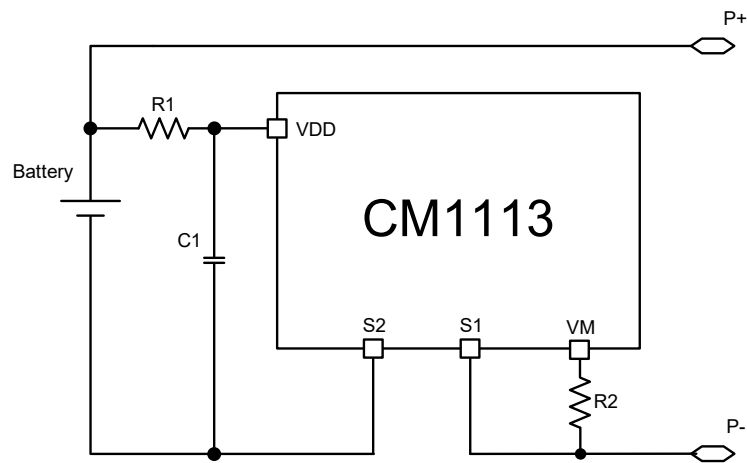


图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1000	Ω
R2	2	1 ~ 3	k Ω
C1	0.1	≥ 0.1	μF

表 11

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

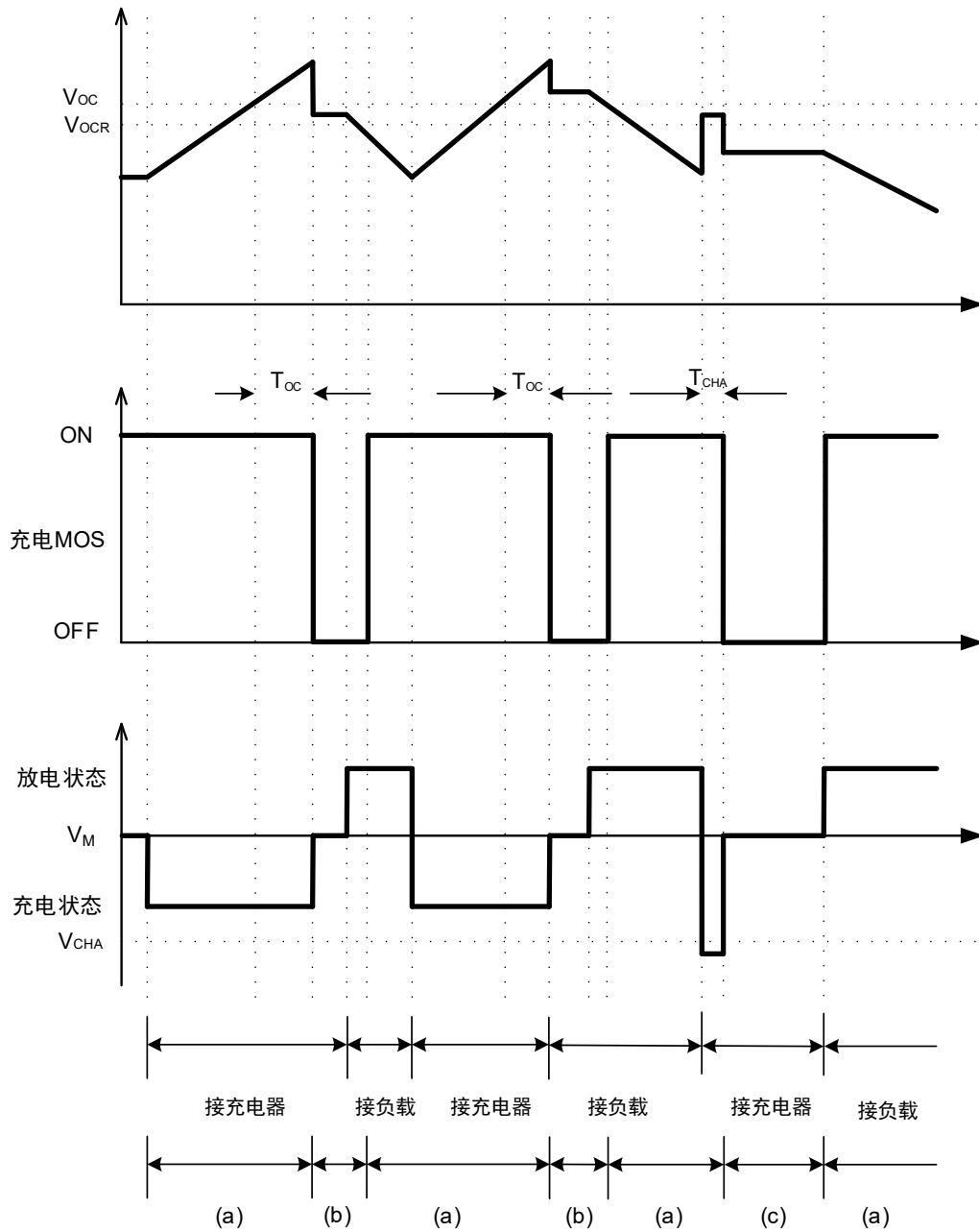


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

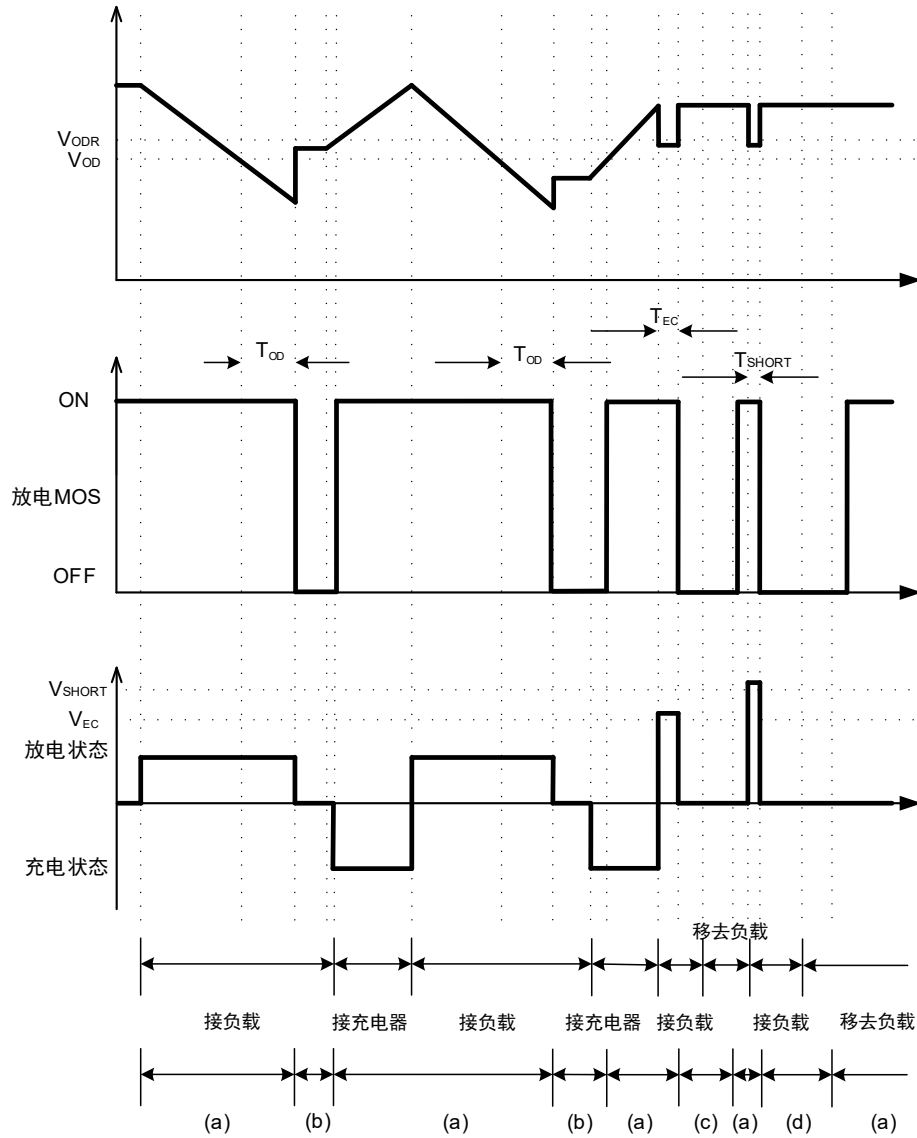


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电检测电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=10mV$ 设置后的状态下, 逐渐升高 V_1 并且保持时间超过过充电检测延时, 当 V_{S1} 的电压由低电平变为大约一个二极管的导通阈值时, 充电 MOS 管关断, 对应的 VDD-VSS 之间的电压即为过充电检测电压 (V_{OC})。过充保护后, 逐渐降低 V_1 , 当 V_{S1} 的电压由一个二极管的导通阈值变为低电平时, 充电 MOS 管开启, 对应的 VDD-VSS 之间的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电检测电压、过放电解除电压（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=10mV$ 设置后的状态下, 逐渐降低 V_1 并且保持时间超过过放电检测延时, V_{S1} 由低电平变为 V_1 时, 放电 MOS 管关断, 对应的 VDD-VSS 之间的电压即为过放电检测电压 (V_{OD})。过放电保护后, 逐渐升高 V_1 , 当 V_{S1} 的电压由 V_1 变为低电平时, 放电 MOS 管开启, 对应的 VDD-VSS 之间的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过流检测电压、短路检测电压（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 升高并保持时间超过放电过流检测延时 (T_{EC}), 当 V_{S1} 由低电平变为 V_1 时, 放电 MOS 管关断, 对应的 VM-VSS 的电压即为放电过流检测电压 (V_{EC})。

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 升高并保持时间超过短路保护检测延时 (T_{SHORT}), 当 V_{S1} 由低电平变为 V_1 时, 放电 MOS 管关断, 对应的 VM-VSS 的电压即为短路保护电压 (V_{SHORT})。

4. 充电过流检测电压（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 在瞬间 ($10\mu s$ 内) 降低并保持时间超过充电过流检测延时 (T_{CHA}), 当 V_{S1} 由低电平变为 $0.5V$ 左右 (充电管体二极管电压), 充电 MOS 管关断, 对应的 VM-VSS 的电压即为充电过流检测电压 (V_{CHA})。

5. 工作时消耗电流（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 流过 VDD 端的电流 I_{DD} 即为工作时消耗电流 (I_{OPE})。

6. 休眠时消耗电流（测试电路 1）

在 $V_1=3.5V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 然后将 V_1 由 $3.5V$ 调整到 $1.5V$, 进入过放电状态后将 VM 端悬空, 此时流过 VDD 端的电流 I_{DD} 即为休眠时消耗电流 (I_{PDN})。

7. 允许向 0V 电池充电的充电器电压 ("允许"向 0V 电池充电功能)（测试电路 2）

在 $V_1=0V$, $V_2=0V$ 设置后的状态下, 将 V_2 缓慢降低, 当 S_1 端子出现大于 $10\mu A$ 的充电电流时, 所对应的 V_2 电压即为允许向 0V 电池充电的充电器起始电压 (V_{0CH})。

8. 过充电检测延时、过放电检测延时（测试电路 3）

在 $V_1=3.5V$ 设置后的状态下, 将 V_1 的电压上升到 V_{OC} 或以上并维持一段时间后, V_{S1} 的值由低电平变为一个二极管的阈值, 这段时间即为过充电检测延时 T_{OC} 。

在 $V_1=3.5V$ 设置后的状态下, 将 V_1 的电压下降到 V_{OD} 或以下并维持一段时间后, V_{S1} 的值由低电平变为 V_1 , 这段时间即为过放电检测延时 T_{OD} 。

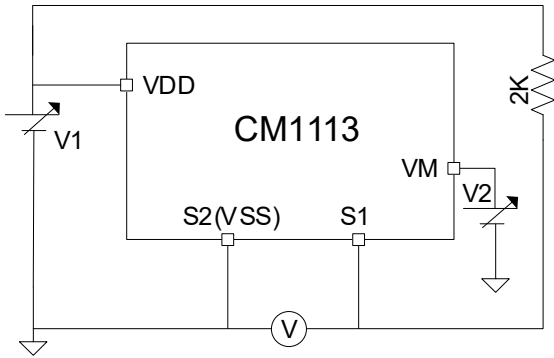
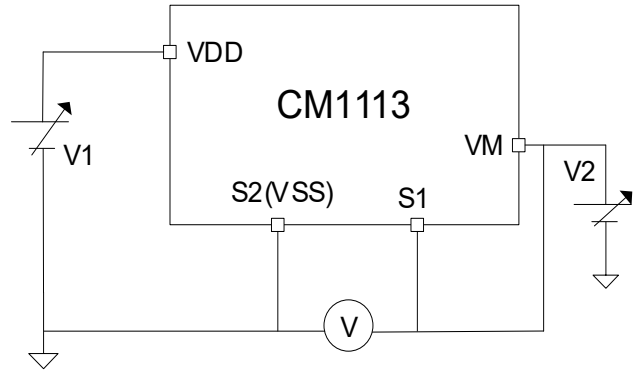
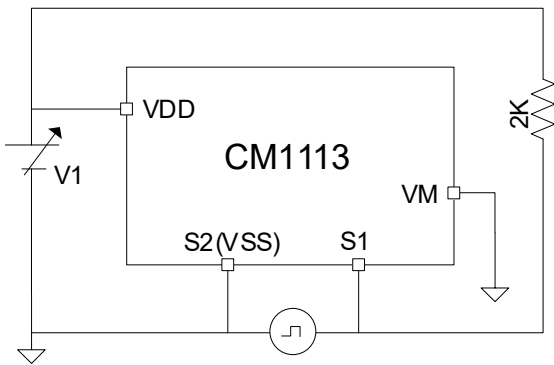
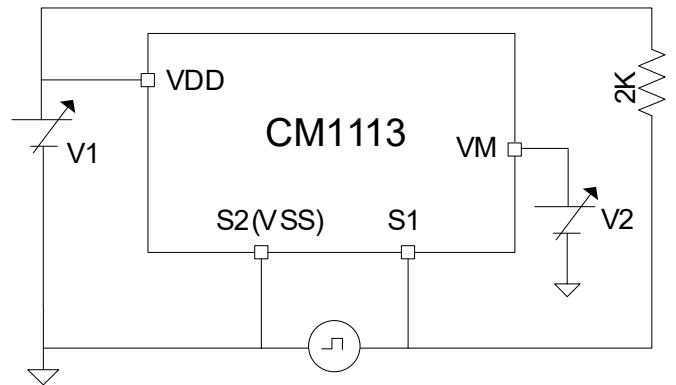
9. 放电过流检测延时、短路保护延时（测试电路 4）

在 $V_1=3.5V$ ， $V_2=0V$ 设置后的状态下，将 V_2 的电压瞬间（ $10\mu s$ 内）上升到 V_{EC} 或以上，且 V_{SHORT} 以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 V_1 ，这段时间即为放电过流检测延时 T_{EC} 。

在 $V_1=3.5V$ ， $V_2=0V$ 设置后的状态下，将 V_2 的电压瞬间（ $10\mu s$ 内）上升到 V_{SHORT} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 V_1 ，这段时间即为短路保护延时 T_{SHORT} 。

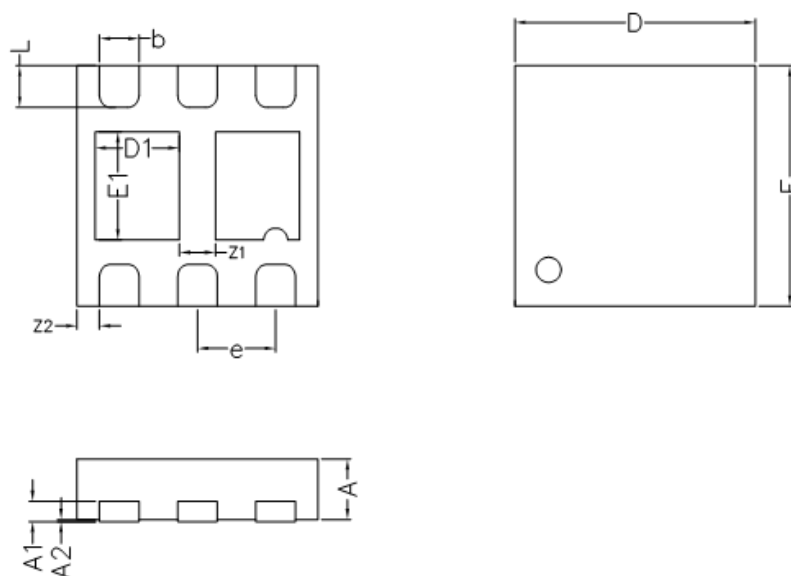
10. 充电过流检测延时（测试电路 4）

在 $V_1=3.5V$ ， $V_2=0V$ 设置后的状态下，将 V_2 的电压瞬间（ $10\mu s$ 内）降低到 V_{CHA} 或以下并维持一段时间后， V_{S1} 由低电平变为 $0.5V$ 左右（充电管体二极管电压），充电 MOS 管关断，这段时间即为充电过流检测延时 T_{CHA} 。


图 8 测试电路 1

图 9 测试电路 2

图 10 测试电路 3

图 11 测试电路 4

■ 封装信息

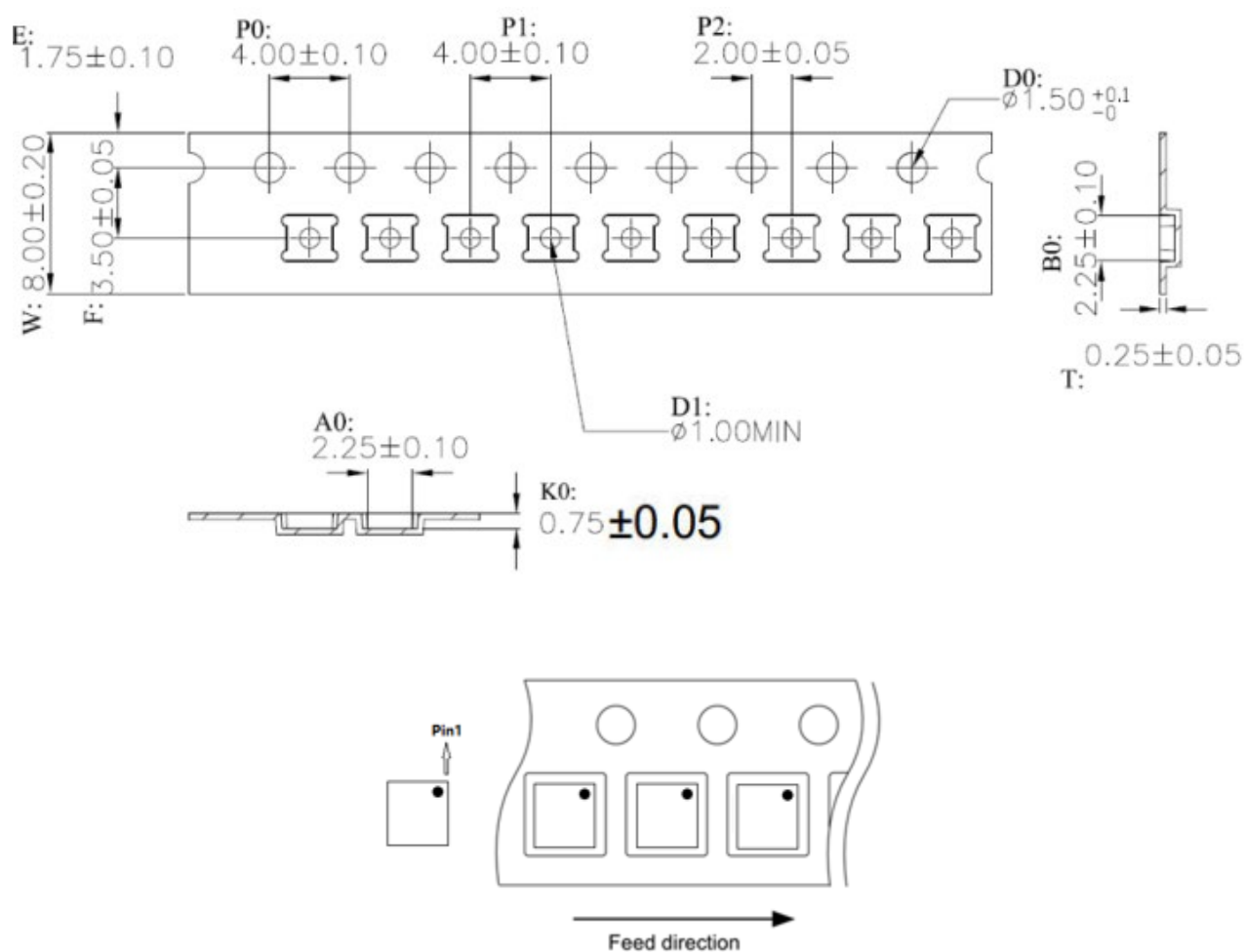
DFN 2×2-6L 封装



NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

	MIN	NOM	MAX
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
D1	0.65	0.70	0.75
E1	0.85	0.90	0.95
L	0.30	0.35	0.40
b	0.28	0.33	0.38
e	0.650BSC		
A	0.40	0.50	0.60
A1	0.15REF		
A2	0.00	—	0.05
Z1	0.25	0.30	0.35
Z2	0.135	0.185	0.235

图 12

■ 载带信息

图 13

■ 卷盘信息

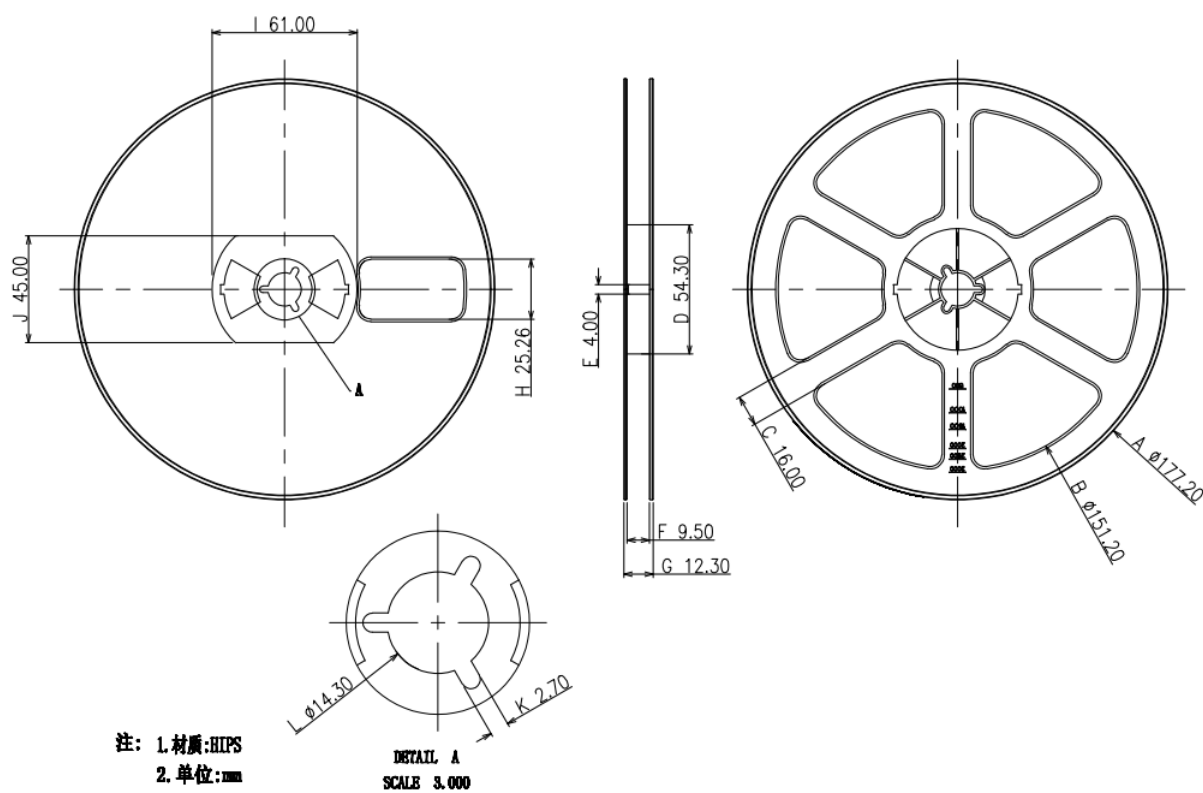


图 14

■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7"	3000	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。